(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 0000 BENDERA DE BOUR BENDE HELD IN DE BOUR BENDE BENDE HELD BENDE BENDE BENDE BENDE BENDE BENDE BENDE BEND

(43) 国際公開日 2003 年10 月9 日 (09.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/083693 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/03324

(22) 国際出願日:

2002 年4 月3 日 (03.04.2002)

G06F 15/177, 9/46, 1/00

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について*)*: 富士通 株式会社 (FUJITSU LIMITED) [JP/JP]; 〒211-8588 神 奈川県 川崎市中原区 上小田中4丁目1番1号 Kanagawa (IP) (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平井 聡 (HI-RAI,Akira) [JP/JP]; 〒211-8588 神奈川県 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内 Kanagawa (JP). 久門 耕一 (KUMON,Kouichi) [JP/JP]; 〒211-8588 神奈川県 川崎市中原区 上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内 Kanagawa (JP).

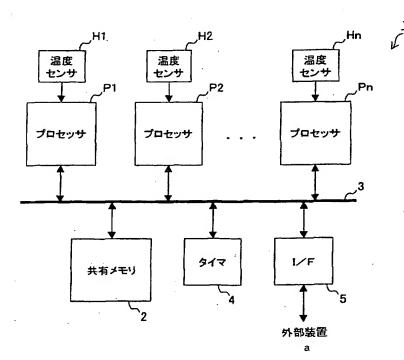
(74) 代理人: 林 恒徳 . 外(HAYASHI,Tsunenori et al.); 〒 222-0033 神奈川県 横浜市港北区 新横浜3-9-5 第三東 昇ビル 林・土井国際特許事務所 Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, US.

/続葉有]

(54) Title: TASK SCHEDULER IN DISTRIBUTED PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 分散処理システムにおけるタスクスケジューリング装置



H1...TEMPERATURE SENSOR

P1...PROCESSOR

H2...TEMPERATURE SENSOR

P2...PROCESSOR

Hn...TEMPERATURE SENSOR

Pn...PROCESSOR

2...SHARED MEMORY

4...TIMER

a...EXTERNAL UNIT

当てる。また、タスクスケジューリング装置は、第2のタスクスケ

(57) Abstract: A task scheduler for distributed processing system having a plurality of processors for processing a plurality of tasks while distributing. As a first scheduling method, the scheduler assigns a task to a processor of lowest temperature. As a second scheduling method, the scheduler selects a task based on the temperature of each processor and the characteristic value of the task related to the extent of temperature rise or increase in power consumption of each processor incident to execution of each task, and assigns a selected task to the processor. For example, a low temperature processor is assigned with a task of high temperature rise rate (e.g. a task having a large number of instructions being processed per unit time), as a second scheduling method. Temperature of respective processors can be made uniform by such a scheduling method.

(57) 要約: 本発明は、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置を有する分散処理システムのタスクスケジューリング装置を、ま1のタスクスケジューリング装置は、第1のタスクスケジューリング方法として、温度の最も低い処理装置にタスクを割り

/続葉有/

BNSDOCID: <WO____03083693A1_I_>

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

ジューリング方法として、各処理装置の温度と、各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値とに基づいて、タスクを選択し、選択したタスクを処理装置に割り当てる。たとえば、第2のタスクスケジューリング方法として、温度の低い処理装置には、温度上昇の度合いの大きなタスク(たとえば単位時間当たりに処理される命令数の多いタスク)が割り当てられる。このようなスケジューリング方法により、各処理装置の温度を均一にすることができる。

明細書

分散処理システムにおけるタスクスケジューリング装置

5 技術分野

本発明は、タスクスケジューリング装置およびタスクスケジューリング方法に関し、特に、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置を有する分散処理システムのタスクスケジューリング装置およびタスクスケジューリング方法に関する。また、本発明は、タスクスケジューリングをコンピュータに実行させるプログラムに関する。

背景技術

10

15

20

近年、CPU、MPU等のプロセッサの著しい性能向上に伴い、プロセッサの消費電力が増大し、これによりプロセッサの発熱量が増加している。その結果、プロセッサの温度上昇が問題となっている。

このため、プロセッサの温度上昇を防ぐために、プロセッサにファンを装着したり、プロセッサを格納した筐体内の風流を最適化したりする等の熱対策が講じられている。しかし、プロセッサの性能向上に伴う最大TDP(Thermal Design Power:熱設計電力)の増加により、ファンの大型化、消費電力の増大、および筐体容積の増加を招いており、その結果、装置全体のコストが増加し、また装置が大型化するという問題が発生している。

また,プロセッサの電圧または周波数を制御する機構を設け、この機構により、 プロセッサの電圧や周波数を、必要に応じて低減する熱対策も講じられている。し かし、この対策によると、プロセッサの処理能力が低下し、好ましくない。

25 一方で、プロセッサやプロセッサを有するコンピュータ等の処理装置を複数設けて、タスクを複数の処理装置に分散して処理させることにより、処理の負荷分散または機能分散を行い、処理の高速化を図る分散処理システムないしは並列処理システムが実用化されてきている。

このようなシステムでは、複数の処理装置が稼動するので、熱対策はより重要と 30 なるが、複数の処理装置が存在するために、特有の問題も生じている。すなわち、

ある特定のプロセッサまたはプロセッサ群の温度上昇が他のプロセッサに対して大きくなる場合があり、しかも、そのようなプロセッサ(群)は、その時々の処理において変化し一定でないために、結果的に、全プロセッサに対して上記のようなファンを取り付ける必要があり、大幅なコストの増加を招く。また、電圧や周波数を低減させる方法では、処理の高速化を図るために、複数の処理装置を設けたマルチプロセッサ構成や分散コンピューティング環境の意味がなくなる。

発明の開示

5

15

本発明は、このような状況に鑑みなされたものであり、その目的は、複数の処理 10 装置を有する分散処理システムにおいて、各処理装置の温度をほぼ均等にするため のタスクスケジューリング装置およびタスクスケジューリング方法を提供すること にある。

前記目的を達成するために、本発明の第1の側面によるタスクスケジューリング装置は、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムの前記各処理装置へのタスクスケジューリングを実行するタスクスケジューリング装置であって、前記計測装置により計測された各処理装置の温度または消費電力を比較する比較部と、前記比較部の比較の結果、前記計測装置により計測された温度または消費電力が最も低い処理装置にタスクを割り当てるタスク割り当て部と、を備えている。

20 本発明の第1の側面によるタスクスケジューリング方法は、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムにおける前記複数の処理の少なくとも1つにより、または、前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置により実行されるタスクスケジューリング方法であって、前記計測装置により計測された各処理装置の温度または消費電力を比較し、前記比較の結果、前記計測装置により計測された温度または消費電力が最も低い処理装置にタスクを割り当てるものである。

本発明の第1の側面によるプログラムは、前記第1の側面によるタスクスケジューリング方法を、複数のタスクを分散して処理する処理装置の少なくとも1つまたは前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置に設けられたコンピュータに実行させるものである。

また、本発明の第1の側面による分散処理システムは、複数のタスクを分散して 処理する複数の処理装置を有する分散処理システムであって、前記複数の処理装置 のそれぞれの温度または消費電力を計測する計測装置と、前記複数の処理装置とは 別装置として設けられ、または、前記複数の処理装置の少なくとも1つに設けられ、 前記計測装置により計測された各処理装置の温度または消費電力を比較し、前記比 較の結果、前記計測装置により計測された温度または消費電力が最も低い処理装置

ここで,前記タスクスケジューリング装置は,前記複数の処理装置の少なくとも 1つが備えていてもよいし,前記複数の処理装置とは別個の装置として設けられて もよい。

にタスクを割り当てるタスクスケジューリング装置と,を備えている。

本発明の第1の側面によると、温度または消費電力の最も低い処理装置にタスクが割り当てられるので、温度または消費電力の最も低い処理装置はタスクの処理に伴い発熱し、温度が上昇する一方、温度または消費電力の高い他の処理装置は、タスクが割り当てられないことにより、発熱量が減少する。その結果、各処理装置の温度を均一にさせて行くことができる。

本発明の第2の側面によるタスクスケジューリング装置は、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムの前記各処理装置へのタスクスケジューリングを実行するタスクスケジューリング装置であって、各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値をタスクごとに記憶する記憶部と、タスクの割り当て対象となる処理装置についての、前記計測装置により計測された温度または消費電力と、前記記憶部に記憶された前記特性値とに基づいて、前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタスクから選択し、該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置に割り当てるタスク割り当て部と、を備えている。

本発明の第2の側面によるタスクスケジューリング方法は、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムにおける前記複数の処理の少なくとも1つにより、または、前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置により実行されるタスクスケジューリング方法であって、タスクの割り当て対象となる処理装置について

30

5

10

15

20

の,前記計測装置により計測された温度または消費電力と,内部のメモリまたは外部の共有メモリに記憶され,各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値とに基づいて,前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタスクから選択し,該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置に割り当てるものである。本発明の第2の側面によるプログラムは,前記第2の側面によるタスクスケジューリング方法を,複数のタスクを分散して処理する処理装置の少なくとも1つまたは前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置に設けられたコンビュータに実行させるものである。

10 本発明の第2の側面による分散処理システムは、複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置を有する分散処理システムであって、前記複数の処理装置のそれぞれの温度または消費電力を計測する計測装置と、各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値をタスクごとに記憶する記憶装置と、タスクの割り当て対象となる処理装置についての、前記計15 測装置により計測された温度または消費電力と、前記記憶装置に記憶された前記特性値とに基づいて、前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタスクから選択し、該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置に割り当てるタスク割り当て部と、を備えている。

ここで,前記タスクスケジューリング装置は,前記複数の処理装置の少なくとも 1つが備えていてもよいし,前記複数の処理装置とは別個の装置として設けられて もよい。

本発明の第2の側面によると、各処理装置の温度または消費電力と、各タスクの 実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの 特性値とに基づいて、たとえば温度または消費電力の大きな処理装置には、温度上 昇または消費電力増加の度合いが小さいことを示す特性値を有するタスクを割り当 て、温度または消費電力の小さな処理装置には、この逆を行うことにより、各処理 装置の温度を均一にさせて行くことができる。

図面の簡単な説明

30 図1は、本発明の第1の実施の形態による分散処理システムの構成例を示すプロ

20

25

ック図である。

図2は、共有メモリに記憶されたデータを示す。

図3は、各プロセッサにより実行される第2のタスクスケジューリング方法の処理の流れを示すフローチャートである。

5 図4は、各プロセッサにより実行される第3のタスクスケジューリング方法の処 理の流れを示すフローチャートである。

図5は、本発明の第2の実施の形態による分散処理システムの構成例を示すプロック図である。

10 発明を実施するための最良の形態

<第1の実施の形態>

図1は、本発明の第1の実施の形態による分散処理システム1の構成例を示すプロック図である。この分散処理システム1は、たとえば1つの筐体に収納されるマルチプロセッサシステムであり、n個(nは2以上の整数、以下同じ。)のプロセッサP1~Pn、n個の温度センサH1~Hn、共有メモリ2、バス3、タイマ4、および通信インタフェース装置(I/F)5を備えている。

プロセッサ $P1\sim Pn$, 共有メモリ2, タイマ4, およびI/F5は, バス3に接続されている。プロセッサ $P1\sim Pn$ は, バス3を介して, 共有メモリ2に記憶されたプログラムまたはデータを読み出し, また, 処理により生成されたデータまたはプログラムを共有メモリ2に書き込むことができるようになっている。

プロセッサP1~Pnは、たとえばCPU、MPU等、または、CPU、MPU等とその周辺のハードウェア回路とを備えた装置(たとえばプロセッサボード)により構成される。このプロセッサP1~Pnは、内部にメモリ(キャッシュメモリを含む。)を有し、共有メモリ2に記憶されているOS(OSプログラム)およびアプリケーションプログラム(実行待ちタスクキューにあるタスクに対応するタスクプログラム)を実行する。

また、プロセッサP1~Pnは、性能モニタリング機能を有する。この性能モニタリング機能を使用することにより、プロセッサP1~Pnは、実行した命令数、タスクの処理に要した時間またはクロック数、メモリへのアクセス回数、単位時間当たりに実行した命令数、単位時間当たりのメモリへのアクセス回数、これらの組

30

15

20

PCT/JP02/03324 WO 03/083693

み合わせ(たとえば単位時間当りに実行される命令数とメモリアクセス回数の合計 値)等の性能に関する数値を計測することができる。いずれの数値を計測するかを、 各プロセッサにあらかじめ指定しておくことができる。

 $タイマ4には、プロセッサ<math>P1\sim Pn$ のいずれかにより時間が設定され、タイマ 4は、設定された時間が経過すると、タイマ割り込み信号をバス3に出力する。出 力された割り込み信号は,プロセッサP1~Pnのいずれかにより受信され処理さ れる。このタイマ4は、たとえば、所定の時間の間、タスクをスリープ状態に置き、 所定の時間の経過後、このスリープ状態のタスクを目覚めさせ(ウェイクアップさ せ),プロセッサにより実行させる場合に利用される。

I/F5は,この分散処理システム1の外部の装置(コンピュータ等)に接続さ 10 れ、この外部装置との間で通信インタフェースの処理(プロトコルの処理等)を実 行する。このI/F5は,外部装置からデータを受信すると,割り込み信号をバス 3に出力する。出力された割り込み信号は、いずれかのプロセッサにより受信され 処理される。

温度センサH1~Hnは、それぞれプロセッサP1~Pnの温度を計測するセン 15 サである。プロセッサPi(ikletim) は $1\sim n$ のいずれかの整数,以下同じ。)は、対応す る温度センサHiの温度をあらかじめ定められた一定時間間隔で読み出し、読み出 した温度を共有メモリの所定の領域(後述)に書き込む。

温度センサH1~Hnは、図1に示すように、プロセッサP1~Pnとは別に設 20 けられてもよいし、プロセッサP1~Pnのハードウェア回路に内蔵されていても よい。温度センサ $H1 \sim Hn$ がプロセッサ $P1 \sim Pn$ と別に設けられる場合には、 プロセッサР1~Рпの表面に接触して取り付けられるか、あるいは、プロセッサ P1~Pnの近傍に離間(数mmの間隔を離間)して設置されることとなる。また、 プロセッサ $P1 \sim Pn$ が温度センサ $H1 \sim Hn$ の温度をそれぞれ読み出して、共有 メモリ2に温度を書き込むのではなく、温度センサH1~Hnがバス3に直接接続 され、一定時間間隔で計測した温度を、バス3を介して共有メモリ2に書き込んで もよい。

共有メモリ2は、たとえばRAMであり、OS(OSプログラム)、アプリケーシ ョンプログラム等を記憶する。図2は、共有メモリ2に記憶されたデータ(プログ ラムを含む。)を示している。共有メモリ2に記憶されたデータには、OS、アプリ

30

25

ケーションプログラム,プロセッサ温度データ,発熱イベント頻度データ,タスク キュー等が含まれる。

OSは、プロセッサP1~Pnにより実行される共通のOSであり、プロセッサP1~Pnは、このOSを読み出して実行する。このOSには、スケジューラ(スケジューリングプログラム)が含まれており、プロセッサP1~Pnは、このスケジューリングプログラムに従ってスケジューリングを実行する。後に詳述するように、このスケジューリングにおいて、本発明の第1の実施の形態によるタスクのスケジューリング処理(すなわちタスクの選択および割り当て処理)が実行される。

アプリケーションプログラムは、プロセッサP1~Pnによる実行単位であるタ スク (タスクプログラム) に分割され、図2では、m個 (mは2以上の整数、以下 同じ。)のタスクプログラムK1~Kmに分割されている。これらのタスクプログラムK1~Kmが、プロセッサP1~Pnによって実行されることにより、機能分散 および負荷分散の双方またはいずれか一方が図られ、アプリケーションプログラムの処理が高速化される。

タスクキューには、実行待ちのタスク (たとえばタスクプログラムを示す識別子等)がキューイングされている。プロセッサP1~Pnは、タスクキューに存在するタスクの中から1つを選択して自己または他のプロセッサに割り当てる。タスクを割り当てられたプロセッサは、割り当てられたタスクに対応するタスクプログラムを実行する。また、プロセッサP1~Pnは、タスクプログラムの実行によって
 新たにタスクが生成されると、このタスクをタスクキューにキューイングする。

プロセッサ温度データおよび発熱イベント頻度データは、プロセッサP1~Pnが、タスクスケジューリングを実行する際に、タスクの選択基準として、または、タスクを割り当てる対象となるプロセッサの選択基準として使用される。

プロセッサ温度データは、全プロセッサの平均温度Taおよびプロセッサ $P1\sim$ 25 Pnのそれぞれの温度 $T1\sim Tn$ のデータ項目を有する。

温度 $T1\sim Tn$ は、前述した温度センサ $H1\sim Hn$ によりそれぞれ計測され、プロセッサ $P1\sim Pn$ により一定時間間隔で書き込まれた温度である。したがって、温度 $T1\sim Tn$ は、一定時間間隔で更新される。

全プロセッサの平均温度Taは、温度 $T1\sim Tn$ の平均値である。すなわち、Ta30 $a=(T1+T2+\cdots+Tn)\div n$ により求められる。この平均温度Taは、たと

えばプロセッサPiが温度Tiを書き込んだ時に,書き込み後,プロセッサPiにより温度T1~Tnに基づいて計算され,更新される。したがって,この平均温度Taは,各プロセッサP1~Pnが自己の温度を書き込む際に,更新されることとなる。

- 5 発熱イベント頻度データは、各プロセッサの温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値の一例である。この発熱イベント頻度データは、現在までの発熱イベント頻度の平均値(平均発熱イベント頻度)EaおよびタスクプログラムK1~Kmのそれぞれについての発熱イベント頻度E1~Emのデータ項目を有する。
- 10 ここで、「発熱イベント」とは、プロセッサに熱を発生させる原因となるイベントであり、たとえばプロセッサにより実行される命令、プロセッサの内部メモリまたは共有メモリ2へのアクセス等を発熱イベントとして挙げることができる。したがって、「発熱イベント頻度」としては、たとえば、タスクまたはOSの処理における単位時間当たりに実行される命令数、単位時間当りのメモリアクセス回数、これらの組み合わせ(たとえば単位時間当りに実行される命令数とメモリアクセス回数の合計値)等がある。

なお、発熱イベント頻度の代わりに、各タスクに含まれる命令数やメモリアクセス回数等の「発熱イベント数」を使用することもできる。また、タスクの処理に要する時間をタスクの選択基準として使用することもできる。

- 20 本実施の形態では,一例として「発熱イベント頻度」を使用し,また,発熱イベント頻度として,各タスクの実行時に,単位時間当たりに実行される命令数を使用することとする。すなわち,タスクプログラム $K1\sim Km$ のそれぞれについて,実行された命令数を $I1\sim Im$ とし,これらの命令数をそれぞれ実行するのに要する時間(またはクロック数)を $t1\sim tm$ とすると,発熱イベント頻度 $E1\sim Em$ は,
- E1=I1÷t1, …, Ei=Ii÷ti, …, Em=Im÷tmとなる。なお,時間としてクロック数を使用した場合に、発熱イベント頻度の単位はIPC (Instruction per Clock) となる。

たとえば、タスクプログラムK j (jは $1\sim m$ のいずれかの整数、以下同じ。)がプロセッサP iにより実行されると、プロセッサP iは、性能モニタリング機能を使用して、タスクプログラムK jの実行した命令数および実行に要する時間を計測

5

15

し、これら命令数および時間から発熱イベント頻度Ejを計算する。そして、プロセッサPiは、発熱イベント頻度Ejを共有メモリ2に書き込む。

これらの命令数や時間は、プロセッサPiがタスクプログラムKjの実行開始時に性能モニタリング機能から読み出した値と、実行終了時に性能モニタリング機能から読み出した値との差分により求めることもできるし、プロセッサPiがタスクプログラムKjの実行開始時に性能モニタリング機能の値をOにリセットし、実行終了時に性能モニタリング機能から読み出した値により求めることもできる。

また、同じタスクプログラムKjであっても、ある時点で実行された場合の発熱イベント頻度の値と、他の時点で実行された場合の発熱イベント頻度の値とが異なる場合がある。たとえば、タスクプログラムKjが条件分岐や繰り返しループを有する場合に、ある時点で実行されたときの、選択された分岐や繰り返しループ回数と、他の時点で実行されたときの、選択された分岐や繰り返しループ回数とが異なる場合に、このような発熱イベント頻度の値が異なる事態が生じる。

したがって、発熱イベント頻度 E j としては、(a) タスクプログラム K j が最も 近時に実行された時点の値とすることもできるし、(b) タスクプログラム K j がこ れまでに実行されたすべての場合の平均発熱イベント頻度値とすることもできる。

前者(a)の場合に、プロセッサPiは、タスクプログラムKjの実行後、性能モニタリング機能により求められた発熱イベント頻度Ejを共有メモリ2の所定のアドレスに書き込む(上書きする)だけでよい。

後者(b)の場合に、図2における図示は省略するが、共有メモリ2には、タスクプログラムKjがこれまでに実行されたすべての場合の命令数の合計値(Ij_{a1} $_1$ とする。)と、実行に要した時間の合計値(tj_{a11} とする。)とが記憶される。たとえば、タスクプログラムKjがこれまでにx回実行されている場合には、 Ij_{a1} $_1$ = Ij_1 + Ij_2 +…+ Ij_x , tj_{a11} = tj_1 + tj_2 +…+ tj_x となる(Ij_k $(kは1~xのいずれかの整数)はタスクプログラムKjが第k回目に実行された場合の命令数、<math>tj_k$ はタスクプログラムKjが第k回目に実行された場合の命令数、 tj_k はタスクプログラムKjが第k回目に実行された場合の実行時間)。そして、命令数の合計値を時間の合計値で割った値が発熱イベント頻度Ej とされる。すなわち、 $Ej=Ij_{a11}\div tj_{a11}$ となる。

たとえば、プロセッサPiが、第(x+1)回目のタスクプログラムKjを実行 00 した場合に、実行後、性能モニタリング機能により求められた命令数Ij $_{x+1}$ およ

5 なお、タスクプログラムが実行されないと、発熱イベント頻度は求められないので、タスクプログラムが1度も実行されていない時点における発熱イベント頻度 E 1~E mの値(すなわち初期値)は、あらかじめ定められた値とされる。この初期値は、たとえばタスクプログラム K 1~K mを実験やシミュレーションにより実行して求めた値とすることができる。

10 「現在までの平均発熱イベント頻度 Ea」は、全プロセッサ Pi~Pnにより、 これまでに実行されたすべてのタスクの平均発熱イベント頻度値である。

すなわち,平均値E a は,タスクプログラムK 1 $\sim K$ m のそれぞれについてのこれまでの実行命令数の合計値の総和($I_{all}=I$ $1_{all}+I$ $2_{all}+\cdots+I$ m_{all})を,これまでの実行命令数の合計値の総和($t_{all}=t$ $1_{all}+t$ $2_{all}+\cdots+t$ m_{all})で割った値(E $a=I_{all}\div t_{all}$)とされる。

なお、各タスクプログラムの毎回の実行時間を一定であるとみなすと、平均値 E a は以下の式で表すこともできる。

 $E a = \{(E 1_1 + E 1_2 \dots + E 1_{n_1}) + (E 2_1 + E 2_2 \dots + E 2_{n_2}) + \dots + (E j_1 + E j_2 \dots + E j_{n_j}) + \dots + (E m_1 + E m_2 \dots + E m_{n_m})\} \div (n 1 + n 2 + \dots + n j + \dots + n m)$

プロセッサPiは、タスクプログラムKjの実行後、タスクプログラムKjの発熱イベント頻度Ejを更新するとともに、平均発熱イベント頻度Eaの値も計算し、計算した値により、共有メモリ2の値を更新する。

このようなマルチプロセッサシステム1において,プロセッサ $P1\sim Pn$ は,これまで実行していたタスク(タスクプログラム)の処理が終了したり,タスクの切り替えが発生したり,あるいは,タイマ4またはI/F5から割り込みが発生したりすると,タスクキューにキューイングされた実行待ちのタスクから1つを選択し,

30 選択したタスクを自己または他のプロセッサに割り当てるタスクスケジューリング

15

20

を実行する。このタスクスケジューリングの方法には、以下の方法がある。

(1) 第1のタスクスケジューリング方法

第1のタスクスケジューリング方法は、タスクを実行していないアイドル状態の プロセッサが複数存在する場合に、アイドル状態のプロセッサの温度にのみ基づい て、温度の最も低いプロセッサにタスクを割り当てるものである。

たとえば、タイマ4が、設定された時間の経過により割り込み信号を発生し、この割り込み信号がプロセッサPiにより受信されると、プロセッサPiは、これまで実行していたタスクを一時的に中断し、スケジューラを実行する。あるいは、プロセッサPiがアイドル状態にある場合には、割り込み信号の受信により直ちにスケジューラを実行する。

プロセッサPiは、割り込み信号受信時におけるアイドル状態のプロセッサが複数あるかどうかを判断する。プロセッサPi自身もアイドル状態にあるならば、自己も対象となる。プロセッサがアイドル状態にあるかどうかは、プロセッサPiが各プロセッサに問い合わせることによって確認することもできるし、各プロセッサが共有メモリ2の所定の領域に自己の状態(アイドル状態またはタスク処理状態)を書き込む場合には、この領域を読み出すことによって判断することもできる。

続いて、アイドル状態のプロセッサが複数存在する場合に、プロセッサPiは、アイドル状態にあるプロセッサの温度を共有メモリ2から読み出し、温度の最も低いプロセッサを選択する。温度の最も低いプロセッサが複数存在する場合には、たとえば擬似乱数等を発生させ、発生された数値に基づいて1つのプロセッサを選択することができる。

続いて、プロセッサPiは、選択したプロセッサに、ウェイクアップ状態に移行するタスクを割り当てる。

I/F5から割り込み信号がプロセッサPiに入力された場合にも,プロセッサ25 Piは,同様にして,アイドル状態にあるプロセッサのうち,温度の最も低いプロセッサを選択し,選択したプロセッサにタスク(たとえばI/F5からのデータ受信処理等)を割り当てることができる。

このように、アイドル状態にあるプロセッサのうち、温度の最も低いプロセッサ にタスクが割り当てられ、実行されるので、各プロセッサの発熱量が均等化されて 行き、その結果、各プロセッサの温度を均一にすることができる。

30

10

15

なお、アイドル状態のプロセッサが1つの場合には、このプロセッサにタスクを割り当てることもできるし、他のプロセッサで温度の最も低いものに、割り当てることもできる。また、アイドル状態のプロセッサが存在しない場合にも、温度の最も低いプロセッサにタスクを割り当てることもできる。アイドル状態でないプロセッサにタスクが割り当てられた場合には、割り当てられるタスクの優先順位が実行中のタスクの優先順位より高い場合には、実行中のタスクが中断され、新たに割り当てられたタスクを実行することもできる。

(2) 第2のタスクスケジューリング方法

第2のタスクスケジューリング方法は、プロセッサの温度および発熱イベント頻 10 度の双方に基づいてタスクを選択し、割り当てるものである。図3は、各プロセッ サにより実行される第2のタスクスケジューリング方法の処理の流れを示すフロー チャートである。この処理は、前述したように、OSのスケジューラの一部である。

プロセッサPiにおいて,これまで実行していたタスクの処理が終了し,または,タスクの切り替えが実行されると,プロセッサPiは,共有メモリ2にアクセスして,共有メモリ2のタスクキューに複数のタスクが存在するかどうかを判断する(S1)。

タスクキューに複数のタスクが存在する場合には $(S1 \circ YES)$, プロセッサPiは,自己の温度Tiと共有メモリ2に記憶された平均温度Taとを比較する (S2)。ここで,自己の温度Tiは,共有メモリ2に記憶されたものを使用することもできるし,プロセッサPiが,この比較を行う時に,温度センサHiから読み出したものを使用することもできる。

Ti>Taであるならば (S2でYES), プロセッサPiは, タスクキューに存在する各タスクの発熱イベント頻度Eおよび平均発熱イベント頻度Eaを共有メモリ2から読み出し, 各タスクの発熱イベントと平均発熱イベント頻度Eaとをそれぞれ比較する (S3)。そして、プロセッサPiは、平均発熱イベント頻度Ea以下の発熱イベント頻度E (すなわち $E \le E$ a) を有するタスクがタスクキューに存在するかどうかを判断する (S3)。

 $E \leq E$ a となるタスクがタスクキューに存在する場合には (S 2 で Y E S), プロセッサ P i は、 $E \leq E$ a となるタスクからタスクを 1 つ選択し (S 4), 選択したタスクを実行する。 $E \leq E$ a となるタスクが 1 つの場合には、そのタスクが選択され

30

5

15

20

る。

10

20

25

ここで、E≦Eaとなるタスクが複数存在する場合には、その中で最小の発熱イベント頻度を有するタスクを選択することもできるし、その中で最大の発熱イベント頻度を有するタスクを選択することもできるし、中程度の発熱イベント頻度を有するタスクを選択することもできる。あるいは、擬似乱数等の数値を発生させ、この数値に基づいてタスクを選択することもできる。また、通常のスケジューリングと同様に、タスクの優先順位に基づいて最も優先順位の高いタスクを選択することもできる。さらに、同じ優先順位を有するタスクが複数存在する場合には、その中から、タスクキューの先頭位置により近いタスクまたはタスクキューに時間的に先にキューイングされたタスクを選択することもできる。

一方,E≤Eaとなるタスクがタスクキューに存在しない場合には(S3でNO), プロセッサPiは、タスクキューに存在するタスクのうち、最小の発熱イベント頻 度Eを有するタスクを選択し(S5)、選択したタスクを実行する。

ステップS 2 において、 $Ti \leq Ta$ である場合に (S 2 でNO)、プロセッサPi は、タスクキューに存在するタスクの中で、平均発熱イベント頻度Eaより大きな発熱イベント頻度E(E > Ea)を有するタスクが存在するかどうかを判断する (S 6)。

E>Eaとなるタスクがタスクキューに存在する場合には(S6でYES),プロセッサPiは、<math>E>Eaとなるタスクの中からタスクを1つ選択し(S7)、選択したタスクを実行する。E>Eaとなるタスクが1つの場合には、そのタスクが選択される。

E>Eaとなるタスクが複数存在する場合には、前述したのと同様に、その中から最大の発熱イベント頻度、最小の発熱イベント頻度、または中程度の発熱イベント頻度を有するタスクを選択したり、擬似乱数等の数値に基づいて選択したり、あるいは、通常のスケジューリングと同様の選択処理によりタスクを選択することができる。

E>Eaとなるタスクがタスクキューに存在しない場合には(S6でNO),プロセッサPiは、タスクキューに存在するタスクの中で最大の発熱イベント頻度Eを有するタスクを選択し(S8),選択したタスクを実行する。

30 ステップS1において、タスクキューに複数のタスクが存在しない場合には、プ

ロセッサPiは、さらにタスクキューに存在するタスクが1つかどうかを判断する (S9)。タスクキューに存在するタスクが1つならば (S9でYES)、プロセッサPiはそのタスクを選択して (S10)、実行し、タスクキューにタスクが存在しない場合には (S9でNO)、プロセッサPiは、アイドルタスクを実行する。

- 5 なお、選択されたタスクは、タスクキューから消去される。また、プロセッサPiは、タスクキューにタスクが存在しない場合に、アイドルタスクを実行するのではなく、自己を停止状態にすることもできる。この場合には、タスクキューにタスクが発生した時点で、他の稼動状態にあるプロセッサによって、プロセッサPiは停止状態から稼動状態にされることとなる。
- 10 このように第2のタスクスケジューリング方法によると、プロセッサPiの温度 Tiが平均温度Taと比較され、温度Tiが平均温度Ta以下である場合には、タスクキューに存在するタスクのうち、なるべく大きな発熱イベント頻度を有するタスクが選択される。したがって、選択されたタスクをプロセッサPiが実行することにより発生する発熱量は、一般に、平均的な発熱量よりも大きくなる。一方、温度Tiが平均温度Taより大きな場合には、なるべく小さな発熱イベント頻度を有するタスクが選択される。したがって、選択されたタスクをプロセッサPiが実行することにより発生する発熱量は、一般に、平均的な発熱量よりも小さくなる。

これにより、各プロセッサの発熱量が均等化されて行き、その結果、各プロセッサの温度が均一化されるので、ある特定のプロセッサ(群)のみが高温になることを防止することができる。その結果、各プロセッサに大規模なファンを取り付けたり、熱設計のために大きな筐体を設けたりする必要が回避され、システムのコスト増大および大型化が防止できる。また、プロセッサの電圧や周波数を抑制することも回避でき、各プロセッサの処理能力を最大限活用することもできる。

なお,ステップS 2 における比較T i > T a は,T $i \ge T$ a であってもよいし,ステップS 3 における比較を $E \ge E$ a としてもよい。

(3) 第3のタスクスケジューリング方法

第3のタスクスケジューリング方法も,第2のタスクスケジューリング方法と同様に,プロセッサの温度および発熱イベント頻度に基づいてタスクの選択および割り当てを行うものである。図4は,各プロセッサにより実行される第3のタスクス

30

20

10

ケジューリング方法の処理の流れを示すフローチャートである。この処理は、前述 したように、OSのスケジューラの一部である。

プロセッサPid, タスクキューに複数のタスクが存在するかどうかを判断する (S21)。タスクキューに複数のタスクが存在する場合には (S21でYES),

5 プロセッサPiは,共有メモリ2に記憶されたプロセッサ温度データに基づいて,全プロセッサの温度T1 \sim Tnにおける自己の温度Tiの,温度の低いものからの順位(順位rとする。)を求める(S22)。

続いて、プロセッサPiは、タスクキューに存在するタスクを、発熱イベント頻度に基づいて発熱イベント頻度の値の大きなものから小さなものに向けてソートする (S23)。

次に、プロセッサPiは、ステップS22で求めた自己の温度Tiの順位rに対応した発熱イベント頻度を有するタスクの中から1つのタスクを選択し(S24)、選択したタスクを実行する。

ここで、自己の温度Tiの順位rに対応した発熱イベント頻度は、たとえば、次のようにして決定される。まず、プロセッサPiは、タスクキューに存在するタスクを、発熱イベント頻度の大きなものから小さなものに向けてn個(すなわちプロセッサP1~Pnの個数)のグループG1~Gnに分割する。そして、プロセッサPiは、自己の温度の順位rに対応するグループGrに属するタスクの中からタスクを1つ選択する。すなわち、自己の温度の順位が全プロセッサにおいて、低いものからr番目に位置する場合には、発熱イベント頻度の大きなものからr番目のグループGrからタスクが選択される。

これにより、相対的に温度の低いプロセッサには、相対的に発熱イベント頻度の高いタスクが割り当てられ、相対的に温度の高いプロセッサには、相対的に発熱イベント頻度の低いタスクが割り当てられる。その結果、各プロセッサの発熱量が平均化され、各プロセッサの温度が均一化されるので、ある特定のプロセッサ(群)のみが高温になることを防止することができる。その結果、プロセッサに大規模なファンを取り付けたり、熱設計のために大きな筐体を設けたりする必要が回避され、システムのコスト増大および大型化が防止できる。また、プロセッサの電圧や周波数を抑制することも回避でき、各プロセッサの処理能力を最大限活用することもできる。

30

なお、タスクキューに存在するタスクの個数(個数pとする。)がプロセッサの個数 n未満(すなわちp<n)である場合には、タスクキューに存在するタスクを n 個のグループに分割するのではなく、温度の順位を、温度の低いものから高いものに向けて p 個のグループ G 1~G p に分割し、プロセッサ P i の温度 T i が属するグループ G r に対応するタスク T r が選択される。すなわち、プロセッサ P i の温度 T i が,温度の低いものから r 番目のグループ G r に属する場合には、発熱イベント頻度の高いものから r 番目のタスクが選択される。

これによっても、各プロセッサの発熱量が平均化され、各プロセッサの温度が均一化されるので、ある特定のプロセッサ(群)のみが高温になることを防止することができることは言うまでもない。

一方、ステップS21で、タスクキューに複数のタスクが存在しない場合には、 プロセッサPiは、ステップS25およびS26の処理を実行する。これらステップS25およびS26は、前述した図3のステップS9およびS10とそれぞれ同 じであるので、ここではその説明を省略する。

15 <第2の実施の形態>

5

10

図5は、本発明の第2の実施の形態による分散処理システム10の構成例を示すブロック図である。この分散処理システム10は、分散コンピューティングシステムであり、コントローラ11、n個のノードN1~Nn、および通信ネットワーク12を備えている。

20 ノードN1~Nnおよびコントローラ11は,通信ネットワーク12に接続され,通信ネットワーク12を介して相互に通信可能となっている。通信ネットワーク1 2は、たとえばLAN、インターネット等である。

ノードN1~Nnのそれぞれは、たとえばコンピュータであり、内部に、CPU、MPU等により構成されるプロセッサ 21、通信ネットワーク 1 2 との通信インタフェース処理を実行する通信インタフェース装置(I/F) 2 2 、およびプロセッサ 2 1 の温度を測定する温度センサ 2 3 を有する。

コントローラ11は、たとえばコンピュータであり、その内部の記憶装置(図示略)には、前述した図2に示す共有メモリ2のデータと同じデータが記憶されている。すなわち、内部の記憶装置には、スケジューラを含むOS、アプリケーションプログラム、プロセッサ温度データ、発熱イベント頻度データ、タスクキュー等が

30

20

記憶されている。

また、コントローラ11は、内部にタイマを有し、タイマの割り込み信号によって、所定のスリープ状態にあるタスクをウェイクアップ状態にし、このタスクをいずれかのノードに割り当てて実行させることもできる。

本実施の形態において、コントローラ11は、タスクスケジューリングを専用に 行い、自らはタスクを実行しない。このため、コントローラ11は、内部の記憶装 置に記憶されたスケジューラを実行して、ノードN1~Nnのタスクスケジューリ ング処理を実行する。

タスクスケジューリング処理においては、ノードN1~N nがタスク割り当て要 求をコントローラ11に送信し、コントローラ11がこの要求に応じて、要求を送信したノードに対してタスクを選択し割り当ててもよいし、コントローラ11がアイドル状態のノードに対してタスクを選択し割り当ててもよい。ノードがアイドル状態かどうかは、ノードN1~Nnからコントローラ11に送信される状態通知によって検知することもできるし、コントローラ11が定期的にノードN1~Nnの 状態をチェックすることによっても検知することができる。

プロセッサ温度データにおける温度 $T1\sim Tn$ は、本実施の形態では、ノード $N1\sim N1$ のそれぞれのプロセッサ 21の温度である。前述した第1の実施の形態と同様に、各ノードのプロセッサ 21は、温度センサ 23により計測された自己の温度を一定時間間隔で読み出し、読み出した温度を1/F22 および通信ネットワーク 12 を介してコントローラ 11 に送信する。コントローラ 11 は、各ノードから送信された温度を内部の記憶装置に記憶する。

また、平均温度Taは、コントローラ11が、温度 $T1\sim Tn$ に基づいて計算する。コントローラ11は、温度 $T1\sim Tn$ の少なくとも1つがノードから送信され、更新 (記憶) されるごとに、更新後の値に基づいて平均温度 Taを求める。

25 タスクプログラムK1~Kmのそれぞれの発熱イベント頻度E1~Emは、ノードN1~Nnのそれぞれのプロセッサ21の性能モニタリング機能により計測された実行命令数、処理時間(またはクロック数)等によって求められた発熱イベント頻度の値である。各ノードのプロセッサ21は、あるタスクがコントローラ11から割り当てられ、割り当てられたタスクを実行すると、実行後、性能モニタリング機能により計測された実行命令数、処理時間等をコントローラ11に送信する。コ

ントローラ11は、各ノードから送信されたこれらの値に基づいて、第1の実施の 形態と同様にして発熱イベント頻度を計算し、第1の実施の形態における方法(a) または(b)により、内部の記憶装置に記憶(更新)する。

また、平均発熱イベント頻度Eaは、前述した第1の実施の形態と同様にして、コントローラ11により計算され、記憶される。

このような分散処理システム10において、コントローラ11は、前述した第1の実施の形態における第1、第2、または第3のタスクスケジューリング方法を実行することにより、タスクの選択および割り当てを行う。具体的には、次のようにタスクスケジューリング処理が実行される。

10 (1) 第1のタスクスケジューリング方法

コントローラ11は,たとえば,内部のタイマの割り込み信号により,スリープ 状態のタスクをウェイクアップ状態にしてノードに割り当てる場合に,アイドル状態のノードが存在するかどうかを確認する。アイドル状態のノードが複数存在する 場合に,コントローラ11は,それらノードの中から,温度の最も低いプロセッサ を有するノードを選択し,選択したノードに,ウェイクアップ状態に移行するタス クを割り当て,実行させる。

このように、アイドル状態にあるノードのうち、温度の最も低いノードにタスク が割り当てられ、実行されるので、各ノードのプロセッサの発熱量が均等化されて 行き、その結果、各ノードの温度を均一にすることができる。

20 なお、アイドル状態のノードが1つの場合には、このノードにタスクを割り当てることもできるし、他のノードで温度の最も低いプロセッサを有するものに、割り当てることもできる。また、アイドル状態のノードが存在しない場合にも、温度の最も低いプロセッサを有するノードにタスクを割り当てることもできる。アイドル状態でないノードにタスクが割り当てられた場合には、割り当てられるタスクの優先順位が実行中のタスクの優先順位より高い場合には、実行中のタスクが中断され、新たに割り当てられたタスクを実行することもできる。

(2) 第2のタスクスケジューリング方法

コントローラ 11は、ノードN i からタスクの割り当て要求を受信すると、ノードN i の温度T i 、平均温度T a 、平均発熱イベント頻度E a 、および各発熱イベント頻度E 1 ~E mに基づいて、図 3 に示すフローチャートの処理を実行し、ノー

30

5

ドNiに割り当でるタスクを選択する。そして、コントローラ11は、選択したタスクをノードNiに割り当てる。

コントローラ11がアイドル状態のノードNiを検出し、このアイドル状態のノードNiに対して、図3に示すフローチャートの処理によりタスクを選択し、選択したタスクを割り当ててもよい。

これにより、各プロセッサの発熱量が均等化されて行き、その結果、各プロセッサの温度が均一化されるので、ある特定ノードのプロセッサ(群)のみが高温になることを防止することができる。

- (3) 第3のタスクスケジューリング方法
- 10 コントローラ 1 1 は、ノード N i からタスクの割り当て要求を受信すると、図 4 に示すフローチャートの処理を実行し、ノード N i に割り当てるタスクを選択する。 そして、コントローラ 1 1 は、選択したタスクをノード N i に割り当てる。 コントローラ 1 1 がアイドル状態のノード N i を検出し、このアイドル状態のノード N i に対して、図 3 に示すフローチャートの処理によりタスクを選択し、選択 したタスクを割り当ててもよい。

これにより、各プロセッサの発熱量が均等化されて行き、その結果、各プロセッサの温度が均一化されるので、ある特定ノードのプロセッサ(群)のみが高温になることを防止することができる。

<他の実施の形態>

20 第1および第2の実施の形態において、プロセッサの温度に代えてプロセッサの 消費電力を、プロセッサ (ノード)の選択基準またはタスクの選択基準に用いるこ ともできる。この場合には、各プロセッサに内蔵され、または、各プロセッサに取 り付けられる消費電力計測回路が消費電力を計測し、共有メモリ2またはコントロ ーラ11の内部メモリには、プロセッサ温度データの代わりに、各プロセッサの消 25 費電力の累積値およびその平均値が記憶される。

また,第1および第2の実施の形態において,発熱イベント頻度を,実行される すべての命令を対象にして求めるのではなく,発熱量(および消費電力)の多い浮 動小数点演算命令のみを対象にして求めることもできる。

第2の実施の形態において、1つのノードが、図1に示すように、複数のプロセ 30 ッサを有するマルチプロセッサシステムであってもよい。この場合には、コントロ

ーラ 1 1 は、各ノードのプロセッサごとにタスクを選択して割り当てることができる。

なお,第1の実施の形態に示すマルチプロセッサシステムにおいても,プロセッサ P1~Pnとは別にコントローラを設け,このコントローラが,第2の実施の形態におけるコントローラ1.1の機能を実行して,プロセッサ P1~Pnへのタスクスケジューリングを実行することもできる。

産業上の利用の可能性

本発明は、マルチプロセッサシステム、複数のコンピュータが通信ネットワーク 10 に接続された分散コンピューティングシステム等の分散処理システムに適用することができる。

本発明によると、分散処理システムの各処理装置(プロセッサ、コンピュータ等)の温度を均一にさせて行くことができる。その結果、各処理装置に大規模なファンを取り付けたり、熱設計のために大きな筐体を設けたりする必要が回避され、システムのコスト増大および大型化が防止できる。また、各処理装置の電圧や周波数を抑制することも回避でき、各処理装置の処理能力を最大限活用することもできる。

.

5

15

請求の範囲

1. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消 費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムの前記各処理装置へのタ スクスケジューリングを実行するタスクスケジューリング装置であって、

前記計測装置により計測された各処理装置の温度または消費電力を比較する比 較部と,

前記比較部の比較の結果、前記計測装置により計測された温度または消費電力 が最も低い処理装置にタスクを割り当てるタスク割り当て部と、

- を備えているタスクスケジューリング装置。 10
 - 2. 請求の範囲第1項において,

前記タスクスケジューリング装置は、前記複数の処理装置の少なくとも1つに 設けられ、自己または他の処理装置に前記タスクスケジューリングを実行する。 タスクスケジューリング装置。

3. 請求の範囲第1項または第2項において,

前記比較部は、前記複数の処理装置のうち、アイドル状態にある処理装置の温 度または消費電力を比較する、

- タスクスケジューリング装置。 20
 - 4. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または消 費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムの前記各処理装置へのタ スクスケジューリングを実行するタスクスケジューリング装置であって、
- 各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関 25 連するタスクの特性値をタスクごとに記憶する記憶部と、

タスクの割り当て対象となる処理装置についての、前記計測装置により計測さ れた温度または消費電力と、前記記憶部に記憶された前記特性値とに基づいて、 前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタス

クから選択し、該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置 30

に割り当てるタスク割り当て部と, を備えているタスクスケジューリング装置。

5. 請求の範囲第4項において、

5 前記特性値が、各タスクの単位時間当たりに処理される命令数を表すイベント 頻度であり、

前記タスク割り当て部は,前記タスクの割り当て対象となる処理装置の温度が 前記複数の処理装置の平均温度以上もしくは平均温度より高いか,または,前記 処理装置の消費電力が前記複数の処理装置の平均消費電力以上もしくは平均消費 電力よりも高い場合には,これまでに実行されたすべてのタスクのイベント頻度 の平均値以下または平均値より小さなイベント頻度を有するタスクを実行待ちタ スクから選択して前記処理装置に割り当てる,

タスクスケジューリング装置。

15 6. 請求の範囲第5項において,

前記タスク割り当て部は、前記これまでに実行されたタスクのイベント頻度の 平均値以下または平均値より小さなイベント頻度を有するタスクが実行待ちのタ スクの中に存在しない場合には、実行待ちのタスクの中から最小のイベント頻度 を有するタスクを前記処理装置に割り当てる、

20 タスクスケジューリング装置。

7. 請求の範囲第4項において、

前記特性値が、各タスクの単位時間当たりに処理される命令数を表すイベント 頻度であり、

25 前記タスク割り当て部は、前記タスクの割り当て対象となる処理装置の温度が 前記複数の処理装置の平均温度以下もしくは平均温度より小さいか、または、前 記処理装置の消費電力が前記複数の処理装置の平均消費電力以下もしくは平均消 費電力より小さい場合には、これまでに実行されたすべてのタスクのイベント頻 度の平均値以上または平均値より大きなイベント頻度を有するタスクを実行待ち タスクから選択して前記処理装置に割り当てる、

タスクスケジューリング装置。

8. 請求の範囲第7項において、

前記タスク割り当て部は、前記これまでに実行されたタスクのイベント頻度の 平均値以下または平均値より小さなイベント頻度を有するタスクが実行待ちのタ スクの中に存在しない場合には、実行待ちのタスクの中から最大のイベント頻度 を有するタスクを前記処理装置に割り当てる、

タスクスケジューリング装置。

10 9. 請求の範囲第4項において,

前記特性値が、各タスクの単位時間当たりに処理される命令数を表すイベント 頻度であり、

前記タスク割り当て部は、前記複数の処理装置における、前記タスクの割り当て対象となる処理装置の温度の順位を求め、実行待ちタスクをイベント頻度の値に基づいてソートし、前記温度の順位に対応するイベント頻度の順位を有するタスクを選択して割り当てる、

タスクスケジューリング装置。

10.請求の範囲第9項において,

20 前記タスク割り当て部は、前記温度の順位が高いものからの順位である場合には、前記タスクを、低いイベント頻度から高いイベント頻度に向けてソートし、前記温度の順位が低いものからの順位である場合には、前記タスクを、高いイベント頻度から低いイベント頻度に向けてソートする、

タスクスケジューリング装置。

25

15

5

11. 請求の範囲第4項において、

前記記憶部に記憶された特性値は、タスクに含まれる命令の個数、単位時間当たりに処理される前記命令の個数、タスクの実行時に行われるメモリへのアクセス回数、単位時間当たりのメモリへのアクセス回数、前記命令と前記アクセス回数との合計値、また

は前記タスクの処理に要する処理時間である, タスクスケジューリング装置。

- 12.請求の範囲第5項から第11項のいずれか1項において、
- 5 前記命令は浮動小数点演算命令である、タスクスケジューリング装置。
 - 13.請求の範囲第4から第12項のいずれか1項において,

前記タスクスケジューリング装置は,前記複数の処理装置の1つであり,自己 または他の処理装置に前記タスクスケジューリングを実行する,

- 10 タスクスケジューリング装置。
 - 14. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置を有する分散処理システムであって,

前記複数の処理装置のそれぞれの温度または消費電力を計測する計測装置と, 前記複数の処理装置とは別装置として設けられ,または,前記複数の処理装置 の少なくとも1つに設けられ,前記計測装置により計測された各処理装置の温度 または消費電力を比較し,前記比較の結果,前記計測装置により計測された温度 または消費電力が最も低い処理装置にタスクを割り当てるタスクスケジューリン グ装置と,

- 20 を備えている分散処理システム。
 - 15. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置を有する分散処理システムであって,

前記複数の処理装置のそれぞれの温度または消費電力を計測する計測装置と、

25 各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値をタスクごとに記憶する記憶装置と,

タスクの割り当て対象となる処理装置についての,前記計測装置により計測された温度または消費電力と,前記記憶装置に記憶された前記特性値とに基づいて,前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタスクから選択し,該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置

30

に割り当てるタスク割り当て部と, を備えている分散処理システム。

16. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または 消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムにおける前記複数の処 理の少なくとも1つにより、または、前記複数の処理装置とは別個に設けられた 制御装置により実行されるタスクスケジューリング方法であって、

前記計測装置により計測された各処理装置の温度または消費電力を比較し, 前記比較の結果,前記計測装置により計測された温度または消費電力が最も低 い処理装置にタスクを割り当てる,

÷.

タスクスケジューリング方法。

17. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置と各処理装置の温度または 消費電力を計測する計測装置とを有する分散処理システムにおける前記複数の処 理の少なくとも1つにより、または、前記複数の処理装置とは別個に設けられた 制御装置により実行されるタスクスケジューリング方法であって、

タスクの割り当て対象となる処理装置についての,前記計測装置により計測された温度または消費電力と,内部のメモリまたは外部の共有メモリに記憶され,各タスクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連するタスクの特性値とに基づいて,前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り当てるタスクを実行待ちのタスクから選択し,

該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置に割り当てる、 タスクスケジューリング方法。

25 18. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置の少なくとも1つまたは前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置に設けられたコンピュータに、

各処理装置の温度または消費電力を計測する計測装置によって計測された前記 各処理装置の温度または消費電力を比較する手順と,

前記比較の結果,前記計測装置により計測された温度または消費電力が最も低 30 い処理装置にタスクを割り当てる手順と,

5

10

15

を実行させるためのプログラム。

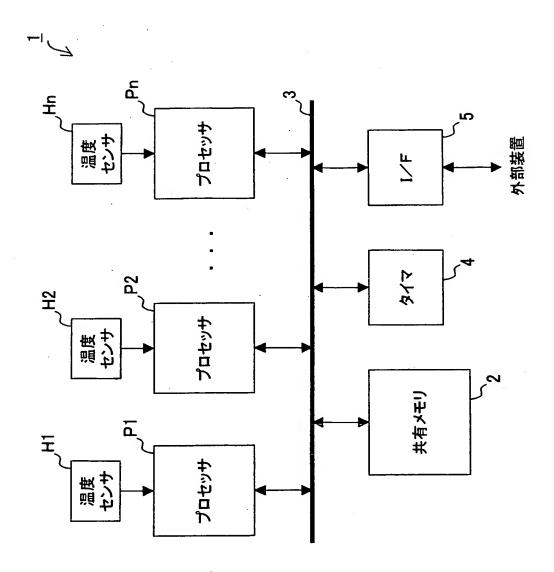
19. 複数のタスクを分散して処理する複数の処理装置の少なくとも1つまたは前記複数の処理装置とは別個に設けられた制御装置に設けられたコンピュータに,

5 タスクの割り当て対象となる処理装置についての、計測装置により計測された 温度または消費電力と、内部のメモリまたは外部の共有メモリに記憶され、各タ スクの実行に伴う各処理装置の温度上昇または消費電力増加の度合いに関連する タスクの特性値とに基づいて、前記タスクの割り当て対象となる処理装置に割り 当てるタスクを実行待ちのタスクから選択する手順と、

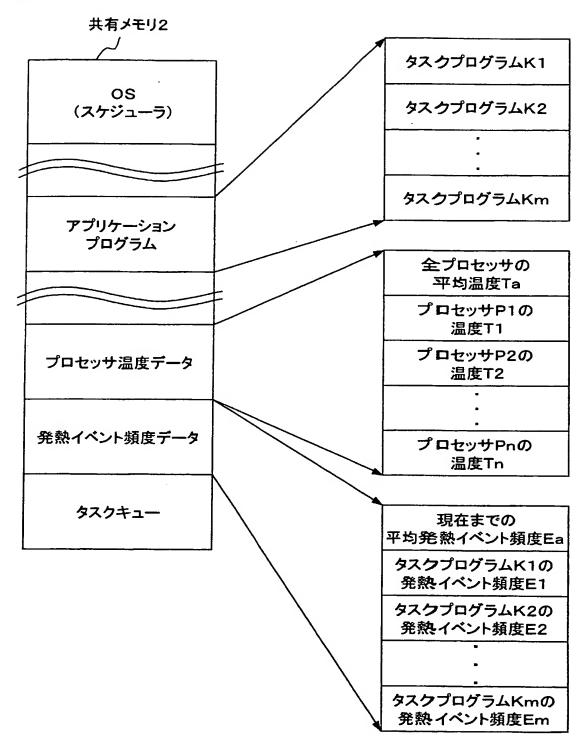
10 該選択したタスクを前記タスクを割り当てる対象となる処理装置に割り当てる 手順と,

を実行させるためのプログラム。

図 1







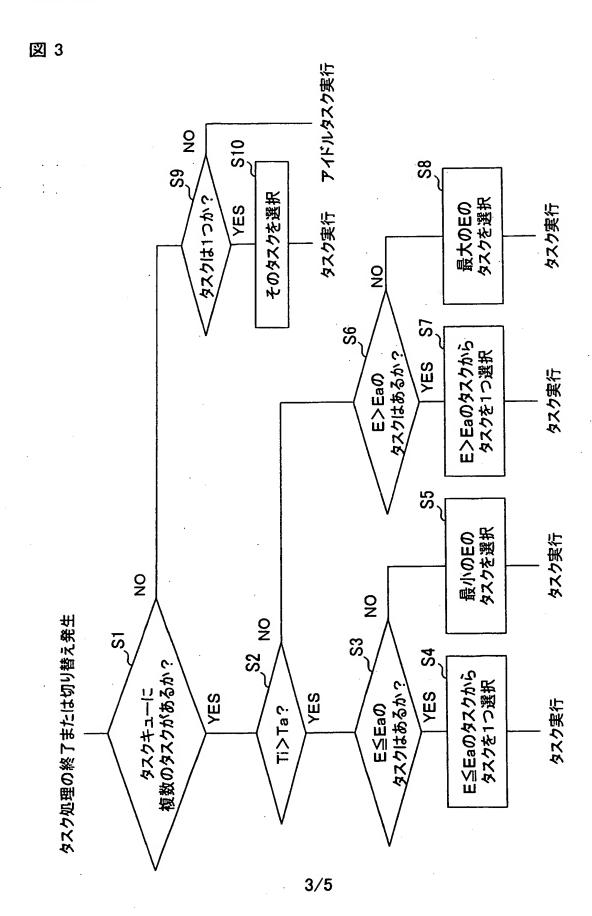


図 4

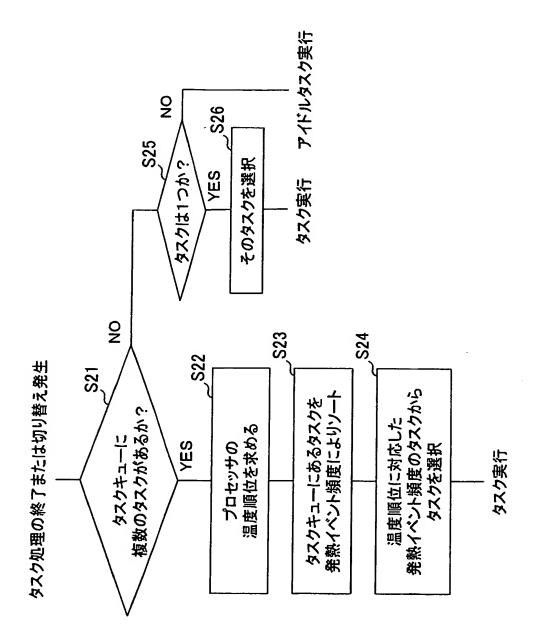
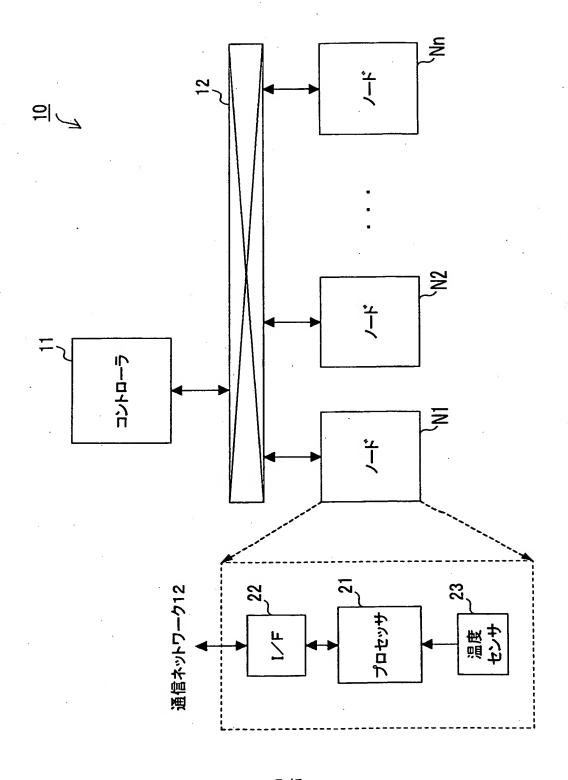


図 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/03324

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G06F15/177, G06F9/46, G06F1/00					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
	ocumentation searched (classification system followed C1 G06F15/16-15/177, G06F9/46				
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
	Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
X A	JP 08-16531 A (Hitachi, Ltd. 19 January, 1996 (19.01.96), Full text; all drawings),	1-3,14,16, 18 4-13,15,17,		
	(Family: none),		19		
A	JP 11-296488 A (Hitachi, Ltd 29 October, 1999 (29.10.99), Full text; all drawings (Family: none)	1.),	1-19		
A	JP 10-240704 A (Ricoh Co., I 11 September, 1998 (11.09.98) Full text; all drawings (Family: none)		4-13,15,17, 19		
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other					
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art			
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search 27 June, 2002 (27.06.02) Date of mailing of the international 09 July, 2002 (0					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl² G06F15/177, G06F9/46, G06F1/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl G06F15/16-15/177, G06F9/46, G06F1/00, G06F15/78

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

日本国実用新案登録公報

1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP 08-16531 A(株式会社日立製作所) 1996. 01. 19, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-3, 14, 16, 18 4-13, 15, 17, 19
A	JP 11-296488 A(株式会社日立製作所) 1999. 10. 29, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-19
A	JP 10-240704 A(株式会社リコー) 1998. 09. 11, 全文, 全図 (ファミリーなし)	4-13, 15, 17, 19

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 27.06.02 国際調査報告の発送日 09.07.02 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3545

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

THIS PAGE BLANK (USPTO)